⑩日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

®公開特許公報(A)

昭64-76755

@Int,Cl,4

識別記号

厅内整理番号

每公開 昭和64年(1989) 3月22日

H 01 L 27/08 29/78

 $\begin{smallmatrix}3&2&1\\3&0&1\end{smallmatrix}$

Z-7735-5F Q-8422-5F

審査請求 未請求 発明の数 3 (全6頁)

9発明の名称 半導体装置

②特 Ø 昭62-232209

❷出 碩 昭62(1987)9月18日

母 発明者 保川

彰 夫

茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日立製作所模械研

究所内

回出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区神田陰河台4丁目6番地

②代 理 人 弁理士 小川 勝男 外1名

에 細 절

- 1. 発明の名称 半導体数数
- 2. 投資額求の範囲
 - 1. シリコン茶板に形成されたドチャンネル電保 効果トランジスタ書子を有する樹脂対止型の単 体体製質において、前記シリコン基板の表面を (110) 面とし、前記票子をそのドチャンネ ル電波方向が<110>方向となるように配包 することを特徴とする半導体数質、
- 2. シリコン芸技に形成されたPチヤンネル型所 効果トランジスタカテを有する機断封止型の半 選件被置において、前記シリコン共長を (110) 他のシリコンウェハから一辺の方向が <111> 方向となるような方向に切り出し、約記簿子のソース規模、ゲート配価及びドレイン配槓をこの方向に並べて配置することを特徴とする半導作数量。
- 3. シリコン訴責に形成されたPチャンネル電解 効果トランジスタ菓子を有する機器対止型の半

郊体数目において、前記シリコン並抜を (211) 別のシリコンクエハから一辺の方向が
方向となるような方向に切り出し、前記深子のソース電筒、ゲート単独及びドレイン単位をごの方向に並べて記憶することを特徴とする半線体数置。

8. 死明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本苑明は、初配封止型のシリコン和部効果トランジスタ(以下、FBT)に低り、特に、CHOSに 好適な半導体競技の収斂に関する。

(従尿の技術)

世来の数数は、特別的57-84175 号公額に記録のように、英都を超4 個に示したような、 (100) 阿の単結晶シリコンを用いている。そして、 シリコン 無板1 の上に、 P チャンネルF B T のソース 配便5, ゲート電毎6, ドレイン電便7 と、 N チャンネルF B T のソース なして、 アチャンネルF B T のソース なして、 アチャンネルF B T のソース ないまれた。 ドレイン電便7 と、 N チャンネルF B T のソース ないまれた。 ドレイン電低1 0 、 タートな低 1 1 、ドレイン電低1 2 が、 ともに <1 1 0 > 方 内に並べて、 形成されていた。

(1)

ここで、シリコン基板1と製鋼3の級影型係数 は、大きく異なるため、製鋼到止機の冷却または 使用時の調度変化などにより、シリコン基板数面 には、大きなせん筋肉力とが生じる。

この応力により、FETのチャンネル電視主は、 変化することになる。チャンネル電視主の主成分 は、シリコン基板数節に平行に流れる。一方、智 塩Eの主成分は、シリコン基板1の表面に垂紅な 方和に加わつている。この場合。 広力による電池 変化は、次式で数される。

(3)

(問題点を辞失するための手段)

上記目的は、(110)面のシリコン基質を用い、アチャンネルドピエポテを、そのチャンネルがは方向が<110>方向となるように配置することにより、選成される。

本別第1 位目の発明に係る半距体質はは、シリコンに形成されたアチヤンネルアBT州于を有する機能対止型の半房体質 関において、前記シリコンの数面を(110)面とし、前記アテヤンネルを「カウンを、そのチャンネルを表方向がく110>方向となるように関ロシリコンに Nチャンネル アミエ州テも形成し、この Nチャンネル F E T ポテも形成し、この Nチャンネル 下 E T ポテモのチャンネル 促流方向がく100>方向となるように配属することが記述しい。

本関節2新日の発明に係る半迭体装置はシリコン結びに形成されたPチャンネルFET新子を有する超船封止駅の半路体設置において、前部シリコン括板を (110) 間のシリコンウエハから、1辺の方向が<111>方向となるような方向に

$$\frac{\Delta i}{i} = -\pi s s' + i \qquad \cdots (1)$$

ここに、 & i は応力による電流変化、i は応力 O での電流、 **** はピエソ話抗係数の成分の一 つ、 * はせん断応力である。

た88° を各種結構面の各種方位について解析した結果を、第8回一類9型に示す。

(発明が解決しようとする問題点)

第6日より、(100)町のアチヤンネルの場合、 *** は非常に大きくなる、従来の設置では、(100)町を用いていたため、成力による電流 変化が大きくなつていた。このため、樹脂対比や 使用時に特性が変動し、投射近りの安定した特性 が得られないという問題があつた。

上配従来技術は、模配から加わる応力による特性を励の点について記載が十分でなく、 安定した 特性が移られないという関題があつた。

本掲唱の目的は、樹庭から加わる応力による特 性数数が小さく。 安定した特性を有する半導体数 置を得ることにある。

(4)

切り出し、前記 PチャンネルF E T 崇子のソース 取任、ゲート気福、ドレイン既能をこの方向に位 べて配配したことを特徴とする。この場合におい では同じシリコン共収上に NチャンネルF E T 崇 守も形成し、もう1つの辺の方向を < 211> 方 切に切り出し、前部 Nチャンネル P E T 崇 ・ス に切り出し、前部 ドレイン既係をこの方向 に並べて配質することが聞ましい。

 向に並べて恩奴することが郅虫しい。

(作用)

(安族例)

(7)

本実統例では、シリコン素板1に(100)面 を用いているのは、前の例と同じであるが、1辺 が<111>方向となり、この方向にPチヤンネ ルFETのソース配柄 5. ゲート電流が<111> 方向に流れるようにしてある。一方。もう1つの 退は、<112>方向となつでおり、この方向に ドチャンネルFSTのソース電板10. ゲート電 切チャンネルFSTのソース電板10. ゲート電 切り、ドレイン電板12を配置し、ドチャンネ ル配便が<211>方向に流れるようにしてある。

本契約例は、第7億からわかるように、勢位安 定性の版で最適ではないが、従来と比較するとか なりの改好が得られる。本実施例では、これに加 えて、生産性を向上できるという対策がある。

シリコン競技1は、シリコンウエハから切り出して、作られる。<116>間のシリコンウエハの場合、試過の性質から、シリコン誘技1の一つの辺の方向を<111>、これと直交する辺の方向を<211>として、切り出すのが、生産性が高い。この半導体蒸板1の上に、辺の方向と似げ

本実施例においても、PチャンネルFETを含む契印の偏面町両形状は、第6日に示すのと同じになり、応力によるチャンネル電池変化も。(1) 式で表される。ただし、ビエゾ症抗保酸 **** の がは、シリコン基長1の両が異なるため、異なる、ビエゾ症抗係数 **** の がは、 50 6日 ~ 第9日 より、Pチャンネルの場合、 (110) 面の <110>方向で最小になることがわかる。本実 資例では、Pチャンネルの電流方向がこの方向と

なつているので、応力による観視変化が最小とな

る。この結果、安定した特性が持られる。

なお、同一のシリコン素板1の投版に、Nチヤンネルドピアも形成するの質がある場合には、第7数より、Nチヤンネルの***'は(110)、前の<100>方向で最小となるので、この方向にNチヤンネルの電波方向が一致するようにすればよい、本支度例では、このようになるように、Nチャンネルドピアが配置されている。

新2回は、本発質の則の実質例の要都も示す回 である。

(6)

が3回は、本発明のまた別の実践例の姿配を示す関である。

本来院例では、シリコン共収1 を (211) 可のシリコンウエハから、1 辺の方向がく1 1 1 > 方向となるように切り出しており、 P チャンネル F B T 剥子のソース理探5, ゲート気採5, ドレ

(10)

イン戦度7を、この方向に並べて記置することにより、Pチャンネル電流がこの方向に流れるようにしている。 また、もう I つの辺の方向が <IIO> 方向となるようにしており、NチャンネルPBT 型子のソース電접8,ゲート電접9,ドレイン電流10をこの方向に並べて記載することにより、Nチャンネル戦後がこの方向に選れるようにしている。

前の実施例と同じ考え方で、第9回から、本実 施領でも十分な効果があることがわかる。また、 第8回から、本実施例では、多少角度がずれても 聴度の変化が小さいことがわかる。したがつて、 加工制度が多少量くてもよいため、生産が容易で あるという利ながある。

(発射の効果)

本発明によれば、樹脂対止後の治却や使用等の 歴度変化などで生じる応力による恒辺度動を小さ くできるので、安定した特性が得られるという効 系がある。

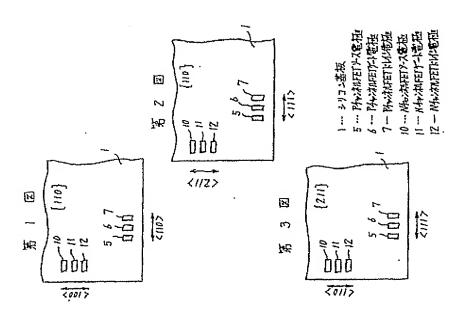
4. 図面の簡単な説明

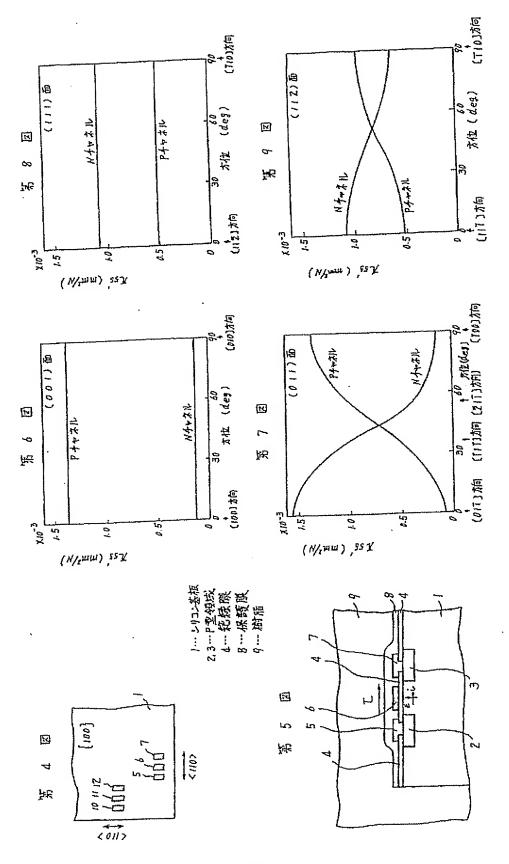
(11)

1 … シリコンボ板、 2 、3 … P慰領域、 4 … 組転板、 5 … PチヤンネルドETソース保険、 6 … PチヤンネルドETゲート電板・7 … PチヤンネルドETドレイン製紙、 8 … 保護膜、 8 … 樹脂、 10 … NチヤンネルドETソース電係、 11 … NチヤンネルドETゲート電船、12 … NテヤンネルドETドレイン転換・

代理人 井頂士 小川野男

(12)





手 続 揃 正 母(自発)

ын 4 л 63 1 22

特許庁長官 股 1.事件 の 表 示

昭和 42. 年 特許颠 第 232200 号

2発明の名称

半环体鼓鼠

3. 航正をする者

PRESENT 特許出頭人

n k (310) te 式 全 11 日 立 型 作 新

4.代 理 入

c 5 TIM 東京都千代田区北の内一丁目5番1号 は式会社8立50が示り 3年 28 713-111 以代記)

生 K (1840) 4 G 生 小 川 路 男

- 5. 相正の対象 明細書の『特許語求の範囲』、及び 「無明の詳語な説明』の概。
- 6. 相正の内容
 - (1) 特許請求の範囲を別紙の通りに被正する。

(63 1.22 (63 1.22

胆瓶

- 2. 物許田求の項目
 - 1. シリコン基板に形成されたPチャンネル難解 効果トランジスタ数子を有する機器対止型の半 地体数質において、前記シリコン基板の製画を (110) 晒とし、前記数子をそのPチャンネ ル電波方向が(110) 方向となるように配置 することを特徴とする半部体数量。
- 2. シリコン基板に形成されたアチヤンネル収解 効果トランジスタ素子を有する例距對止型の半 単体数量において、前部シリコン基板を(110) 面のシリコンウエハから一辺の方向が(1.1.1) 方向となるような方向に切り出し、前記索子の ソース電板、ゲート電極及びドレイン電便をこ の方向に並べて配置することを特徴とする半導 体数距。
- 3. シリコン基版に形成されたアチヤンネル電解 効果トランジスタ森子を有する初類対止取の半 連体数数において、前記シリコン基板を(211) 低のシリコンウエハから一辺の方向が〈111〉

(2) 明報各第9页第1行目 「(100)」を 「(110)」に訂正する。

出上

(2)

方向となるような方向に切り出し、前記素子の ソース雑組、ゲート配租及びドレイン関係をこ の方向に並べて配置することを約数とする半導 「依数数。